

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/047,060	BAICHWAL ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Carlos A. Azpuru	1615	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
-					
	,				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
424	434	9/28/06	CA	
,	46			
	49-500			

9/20/2006	exmr A
9/2e/rocs	de
	